# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-170205 (P2002-170205A)

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

G11B 5/31

G11B 5/31 5D033

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 21 頁)

(21)出願番号

特願2000-363659(P2000-363659)

(71)出顧人 500393893

新科實業有限公司

(22)出顧日 平成12年11月29日(2000.11.29) 香港新界英涌葵豊街38-42號 新科工業中

(72) 発明者 的野 直人

長野県佐久市小田井543

(74)代理人 100109656

弁理士 三反崎 泰司 (外1名)

Fターム(参考) 5D033 BA36 BA37 DA04 DA08 DA09

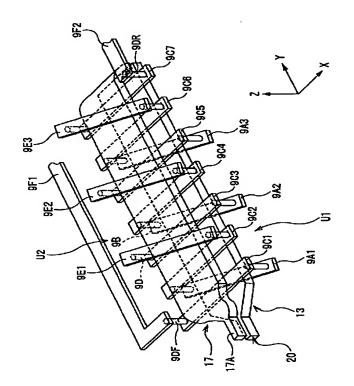
DA31

# (54) 【発明の名称】 磁気ヘッドおよびその製造方法

#### (57) 【要約】

【課題】 コイルを小型化しつつ、製造時間を短縮する と共に製造歩留りを向上させることが可能な磁気ヘッド およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 下部磁極13の周囲を右回りに巻回する 第1の巻回単位U1と、上部磁極17の周囲を左回りに 巻回する第2の巻回単位U2とが交互に連結された連続 体をなすように薄膜コイル9を構成する。コイルの巻き 数を増加させた場合、各コイルパーツ9 C間は緊密にな るが、各コイルパーツ9A間または9E間は十分に離間 される。コイルパーツ9 Cの形成には高い形成精度を要 するが、コイルパーツ9A、9Eの形成にはコイルパー ツ9Cの形成時ほどの形成精度を要しないため、薄膜コ イル9のうち、高い形成精度を要する部分の割合が減少 する。



Ť.

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ギャップを介して互いに対向すると共に記録媒体に面するように配置される2つの磁極、を有し、前記記録媒体に面する記録媒体対向面からこの面と離れる方向に延在する、互いに磁気的に連結された2つの磁性体と、前記2つの磁性体のうちの一方の磁性体を中心として所定の方向に巻回する第1の巻回単位と前記2つの磁性体のうちの他方の磁性体を中心として前記所定の方向と反対方向に巻回する第2の巻回単位とを含み、前記2つの磁性体の延在方向に沿って延在するコイルと、前記コイルを前記2つの磁性体から絶縁する絶縁体とを有する磁気ヘッドであって、

1

前記コイルは、前記第1の巻回単位と前記第2の巻回単位とを交互に連結してなる連続体をなしていることを特徴とする磁気ヘッド。

【請求項2】 少なくとも前記ギャップ、前記2つの磁性体、前記コイルおよび前記絶縁体は薄膜よりなるものであることを特徴とする請求項1記載の磁気ヘッド。

【請求項3】 ギャップ層を介して互いに対向すると共に記録媒体に面するように配置される2つの磁極、を有20し、前記記録媒体に面する記録媒体対向面からこの面と離れる方向に延在する、互いに磁気的に連結された2つの磁性層と、前記2つの磁性層のうちの一方の磁性層を中心として所定の方向に巻回する第1の巻回単位と前記2つの磁性層のうちの他方の磁性層を中心として前記所定の方向と反対方向に巻回する第2の巻回単位とを含み、前記2つの磁性層の延在方向に沿って延在する薄膜コイルと、前記薄膜コイルを前記2つの磁性層から絶縁する絶縁層とを有する薄膜磁気ヘッドの製造方法であって、30

前記薄膜コイルを構成する複数の構成要素を順に積層して形成することにより、前記第1の巻回単位と前記第2の巻回単位とが交互に連結された連続体をなすように前記薄膜コイルを形成することを特徴とする磁気ヘッドの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、少なくとも書き込み用の誘導型磁気変換素子を有する磁気ヘッドおよびその製造方法に関する。

# [0002]

【従来の技術】近年、ハードディスク装置の面記録密度の向上に伴って、薄膜磁気ヘッドの性能向上が求められている。薄膜磁気ヘッドとしては、例えば、書き込み用の誘導型磁気変換素子を有する記録ヘッドと、読み出し用の磁気抵抗(以下、MR(Magneto Resistive )と記す。)素子を有する再生ヘッドとを積層した構造を有する複合型薄膜磁気ヘッドが広く用いられている。

【0003】記録ヘッドは、例えば、記録ギャップ (wr ite gap)を挟んでその上下に配設され、一端部において 50

磁気的に連結された上部磁極(トップポール)および下部磁極(ボトムポール)と、磁束発生用のコイルとを含んで構成されている。上部磁極および下部磁極は、磁気記録媒体(以下、単に「記録媒体」という。)に面する記録媒体対向面(エアベアリング面)に近い側の領域の記録ギャップ近傍において互いに同一の一定幅(一定幅部分)を有しており、これらの部位により記録トラック幅を規定する「磁極部分」が構成されている。

【0004】コイルの構造としては、例えば、上部磁極 や下部磁極または上部磁極と下部磁極との接続部を中心 として2次元的に(一平面内に)巻かれた「スパイラル 構造」や、上部磁極や下部磁極の周囲を巻回する「ヘリ カル構造」などが知られている。これらのコイル構造を 適用した例として、例えば、特開平5-242429で は、対向配置された上部磁性コアおよび下部磁性コアを 備える薄膜磁気ヘッドにおいて、下部縞状導電膜および 上部縞状導電膜等により構成されたヘリカル状導体コイ ルが上部磁性コアの周囲を巻回する構造を開示してい る。また、実用新案第3033043号では、対向配置 された第1コアおよび第2コアを備える薄膜磁気ヘッド において、第1コアの周囲を右回り(または左回り)に 巻回すると共に第2コアの周囲を左回り(右回り)に巻 回する複数のスパイラル状の薄膜コイル層が階層的に配 設され、これらの薄膜コイル層が互いに連結された構造 を開示している。また、特開平5-101337では、 対向配置された下層薄膜磁気コアおよび上層薄膜磁気コ アを備える薄膜磁気ヘッドにおいて、下層薄膜磁気コア の周囲を巻回するヘリカル状コイルと上層薄膜磁気コア の周囲を巻回するヘリカル状コイルとがスパイラル状コ 30 イルを介して連結された構造を開示している。

【0005】薄膜磁気ヘッドでは、例えば、情報の記録動作時においてコイルに電流が流れると、これに応じて磁束が発生する。このとき発生した磁束は、上部磁極および下部磁極により構成された磁束の伝播経路(以下、「磁路」という。)を経由し、磁極部分の一部を構成する上部磁極の一定幅部分へ伝播する。一定幅部分へ伝播した磁束は、さらに、そのエアベアリング面側の先端部に到達する。一定幅部分の先端部に到達した磁束が記録ギャップ近傍の外部に漏れることにより記録用の信号磁40 界が発生する。この信号磁界により記録媒体が部分的に磁化され、情報が記録される。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、薄膜磁気ヘッドの小型化を目的として、例えば、コイルの小型化が求められている。コイルの小型化を考慮した際、2次元的な広がりを有するスパイラル構造よりも、コイルの占める領域が小さいヘリカル構造がコイル構造として適切であり、コイルの巻線間を緊密にすることによりコイル構造をより小型化することが可能であると考えられる。

【0007】しかしながら、従来は、以下のような理由により、薄膜磁気ヘッドの製造に長時間を要すると共に、製造歩留りが低下するという問題があった。すなわち、例えば、コイルを小型化すべくコイルの巻線間を緊密にするためには、高い形成精度が要求される。このような場合には、高い形成精度を確保するためにコイルの製造工程が煩雑化するため、薄膜磁気ヘッドの製造に要する時間が長くなる。また、コイルの形成精度が十分でなかったり、コイル形成時において形成精度に微妙なずれが生じると、コイル巻線間の接触に起因して短絡等が10生じ、薄膜磁気ヘッドの製造歩留りが低下する可能性がある。すなわち、従来は、コイルの小型化と製造歩留り等の向上とを適正に両立させることは困難であった。

【0008】なお、上記の問題は、薄膜磁気ヘッドの他、これと同様の構造(対向する2つの磁性体と磁束発生用のコイル)を有する他の磁気ヘッド(例えばビデオテープ記録再生用のヘッド)においても同様に生じるものである。

【0009】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、コイルを小型化しつつ、製造時間を 20 短縮すると共に製造歩留りを向上させることが可能な磁気ヘッドおよびその製造方法を提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明の磁気ヘッドは、 ギャップを介して互いに対向すると共に記録媒体に面す るように配置される2つの磁極を有し、記録媒体に面す る記録媒体対向面からこの面と離れる方向に延在する互 いに磁気的に連結された2つの磁性体と、2つの磁性体 のうちの一方の磁性体を中心として所定の方向に巻回す る第1の巻回単位と2つの磁性体のうちの他方の磁性体 多を中心として所定の方向と反対方向に巻回する第2の巻 回単位とを含み、2つの磁性体の延在方向に沿って延在 するコイルと、コイルを2つの磁性体から絶縁する絶縁 体とを有する磁気ヘッドであり、コイルが、第1の巻回 単位と第2の巻回単位とを交互に連結してなる連続体を なすようにしたものである。

【0011】本発明の磁気ヘッドでは、コイルが、第1の巻回単位と第2の巻回単位とを交互に連結してなす連続体をなしている。これにより、コイルのうち、高い形成精度を要する部分の割合が減少する。

【0012】本発明の磁気ヘッドでは、少なくともギャップ、2つの磁性体、コイルおよび絶縁体が薄膜よりなるようにしてもよい。

【0013】本発明の磁気ヘッドの製造方法は、ギャップ層を介して互いに対向すると共に記録媒体に面するように配置される2つの磁極を有し、記録媒体に面する記録媒体対向面からこの面と離れる方向に延在する互いに磁気的に連結された2つの磁性層と、2つの磁性層のうちの一方の磁性層を中心として所定の方向に巻回する第1の巻回単位と2つの磁性層のうちの他方の磁性層を中50

心として所定の方向と反対方向に巻回する第2の巻回単位とを含み、2つの磁性層の延在方向に沿って延在する 薄膜コイルと、薄膜コイルを2つの磁性層から絶縁する 絶縁層とを有する薄膜磁気ヘッドの製造方法であり、薄膜コイルを構成する複数の構成要素を順に積層して形成 することにより、第1の巻回単位と第2の巻回単位とが 交互に連結された連続体をなすように薄膜コイルを形成 するようにしたものである。

【0014】本発明の磁気ヘッドの製造方法では、薄膜コイルを構成する複数の構成要素が順に積層されて形成されることにより、第1の巻回単位と第2の巻回単位とが交互に連結された連続体をなすように薄膜コイルが形成される。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

【0016】まず、図1~図22を参照して、本発明の一実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの製造方法としての複合型薄膜磁気ヘッドの製造方法について説明する。なお、本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドは、本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの製造方法によって具現化されるので、以下併せて説明する。

【0017】図1~図12において、(A)はエアベアリング面に垂直な断面構造を示し、(B)は磁極部分のエアベアリング面に平行な断面構造を示している。図13~図20は主要な製造工程に対する斜視構造、図21は薄膜コイル9、下部磁極13および上部磁極17の完成状態における斜視構造、図22は完成状態における薄膜コイル9の構造を1本の線状に簡略化して表したものである。ここで、図13~図20において、図13は図2、図14は図4、図15は図5、図16は図6、図17は図7、図18は図8、図19は図9、図20は図10に示した状態にそれぞれ対応している。上記した図2~図10の(A)は、図13~図20におけるA-A線に沿った矢視断面に相当する。

【0018】以下の説明では、図1~図22の各図中におけるX軸方向を「幅(または幅方向)」、Y軸方向を「長さ(または長さ方向)」、Z軸方向を「厚み(または厚み方向)」と表記すると共に、Y軸方向のうち、エアペアリング面20側(または後工程においてエアペアリング面20となる側)を「前側(または前方」、その反対側を「後側(または後方)」と表記するものとする。

【0019】〈薄膜磁気ヘッドの製造方法〉本実施の形態の薄膜磁気ヘッドの製造方法では、まず、図1に示したように、例えばアルティック( $Al2O3 \cdot TiC$ )からなる基板1上に、例えば酸化アルミニウム(Al2O3;以下、単に「アルミナ」という。)よりなる絶縁層2を約3.0 $\mu$ m~5.0 $\mu$ m程度の厚みで堆積する。次に、絶縁層2上に、例えば後述するフレームめっ

き法により、例えばニッケル鉄合金(NiFe:以下、 単に「パーマロイ(商品名)という。」)よりなる下部 シールド層3を約2.0μmの厚みで選択的に形成す

【0020】次に、図1に示したように、下部シールド 層3上に、例えばスパッタリングにより、例えばアルミ ナよりなるシールドギャップ膜 4 を約 $0.01 \mu$  m~  $0.1 \mu m$ の厚みで形成する。次に、シールドギャップ 膜4上に、高精度のフォトリソグラフィ処理により、M R素子を構成するためのMR膜5を所望のパターン形状 10 となるように形成する。次に、高精度のフォトリソグラ フィ処理により、MR膜5と電気的に接続する引き出し 電極層としてのリード層(図示せず)を選択的に形成す る。次に、シールドギャップ膜4を形成した場合と同様 の手法によりMR膜5を覆うようにシールドギャップ膜 6を形成し、MR膜5等をシールドギャップ膜4,6内 に埋設する。

【0021】次に、シールドギャップ膜4,6上に、例 えばフレームめっき法により、例えばパーマロイよりな る上部シールド層7を約1.0μm~2.0μmの厚み 20 で選択的に形成する。

【0022】次に、図2および図13に示したように、 上部シールド層7上に、例えばスパッタリングにより、 例えばアルミナよりなる絶縁膜8を約0.1 $\mu$ m~0. 2μmの厚みで選択的に形成する。絶縁膜8を形成する 際には、後工程において他の上部シールド層10(図3 参照)が形成されることとなる領域 (開口部7K) を覆 わないようにする。

【0023】次に、図2および図13に示したように、 絶縁膜8上に、例えばフレームめっき法により、例えば 30 銅(Cu)よりなる複数のコイルパーツ9A(例えば9 A1, 9A2, 9A3) を約1. 0 μm~1. 5 μmの 厚みで選択的に形成する。このコイルパーツ9Aは、後 述する薄膜コイル9(図10および図21参照)の一部 を構成することとなるものであり、例えば、図13に示 したように、矩形をなした帯状の平面形状を有するもの である。コイルパーツ9Aを形成する際には、後工程に おいて形成される一連のコイルパーツ (9 B, 9 C, 9 D, 9E)と接続され、最終的にこれらのコイルパーツ の集合体として薄膜コイル9が形成されるように位置合 40 わせをする。より具体的には、例えば、コイルパーツ9 Aの長手方向が、幅方向(図中のX軸方向)に対して傾 くように配置する。なお、コイルパーツ9Aの平面形状 は、必ずしも矩形状に限らず、自由に変更可能である。 また、コイルパーツ9Aの配設個数は、下部磁極13お よび後述する上部磁極17 (図8参照) に対する後述す る薄膜コイル9の巻回数(巻き数)に応じて自由に変更 可能である。

【0024】フレームめっき法によりコイルパーツ9A

タリングにより、電解めっき法におけるシード層となる 電極膜を形成する。電極膜の形成材料としては、例え ば、コイルパーツ9Aの形成材料と同様の材料(銅)な どを用いるようにする。次に、上記の電極膜上にフォト レジストを塗布してフォトレジスト膜を形成したのち、 このフォトレジスト膜上に露光用のフォトマスクを選択 的に形成する。フォトマスクを形成する際には、コイル パーツ9Aの平面形状に対応する平面形状を有するよう にすると共に、コイルパーツ9Aの形成位置に対応する ように位置合わせをする。次に、フォトマスクを用いて フォトレジスト膜に対して露光処理を施したのち、この フォトレジスト膜を現像することにより、コイルパーツ 9 Aを形成するための枠組み (フレームパターン) を選 択的に形成する。次に、フレームパターンをマスクとし て用いると共に、先工程において形成した電極膜をシー ド層として用いて、電解めっき法により銅をめっき成長 させることによりコイルパーツ9Aを選択的に形成す る。最後に、コイルパーツ9Aを形成したのち、フレー ムパターンを除去する。

【0025】次に、図3に示したように、開口部7K に、例えばフレームめっき法により、例えばパーマロイ よりなる上部シールド層 10を約2.  $5\mu$ m~3.  $0\mu$ mの厚みで選択的に形成する。次に、コイルパーツ9A および上部シールド層10等により構成された凹凸領域 を覆うように、例えばスパッタリングにより、例えばア ルミナよりなる前駆絶縁膜11Pを約3.0μm~4. 0μmの厚みで形成する。この前駆絶縁膜11Pは、後 工程において研磨処理を施されることにより絶縁膜11 となる前準備層である。

【0026】次に、例えばCMP(化学機械研磨)法に より、全体を研磨して平坦化することにより、図4およ び図14に示したように、コイルパーツ9A等を埋設す る絶縁膜11を形成する。絶縁膜11を形成する際に は、少なくとも上部シールド層10が露出するまで研磨 処理を行うようにする。

【0027】次に、図14に示したように、例えばリア クティブイオンエッチング (Reactive Ion Etching;以 下、単に「RIE」という。)により、絶縁膜11のう ち、コイルパーツ9A (9A1, 9A2, 9A3) の両 端部近傍に対応する部分を選択的にエッチングして掘り 下げることにより、例えば円形の開口形状を有する複数 の接続ホール11Hを形成する。接続ホール11Hを形 成する際には、コイルパーツ9Aが露出するまでエッチ ング処理を行うようにする。この接続ホール11Hは、 コイルパーツ9Aと後工程において形成されるコイルパ ーツ9B(図17および図21参照)とを接続させるた めのものである。なお、接続ホール11日の開口形状は 必ずしも円形に限らず、自由に変更可能である。

【0028】次に、図5および図15に示したように、 を形成する際には、まず、絶縁膜8上に、例えばスパッ 50 全体に、例えばスパッタリングにより、例えばアルミナ

よりなる絶縁膜12を約 $0.1\mu$ m $\sim$  $0.2\mu$ mの厚み で形成する。絶縁膜12を形成する際には、図15に示 したように、 先工程において形成した接続ホール11H を覆わないようにする。

【0029】次に、図5および図15に示したように、 絶縁膜12のうち、接続ホール11H群により囲まれた 領域上に、例えばフレームめっき法により、全てのコイ ルパーツ9Aを横断するように例えばパーマロイよりな る下部磁極13を約2.0μm~3.0μmの厚みで選 択的に形成する。下部磁極13を形成する際には、例え 10 ば、図15に示したように、後工程においてエアペアリ ング面20となる側(図中の左側)から順に先端部13 Aおよび後端部13Bを含むようにする。 具体的な下部 磁極13の構造としては、例えば、先端部13Aが、記 録トラック幅を規定する極微小な一定幅を有するように すると共に、後端部13Bが、その後方部においてほぼ 一定の幅を有し、前方部において先端部13Aに近づく につれて幅が狭まるようにする。ここで、下部磁極13 が本発明における「一方の磁性体」または「一方の磁性 層」の一具体例に対応する。

【0030】次に、図6および図16に示したように、 全体に、例えばスパッタリングにより、例えばアルミナ よりなる記録ギャップ層 14を約  $0.1 \mu$  m  $\sim 0.3 \mu$ mの厚みで形成する。記録ギャップ層14を形成する際 には、下部磁極13と後工程において形成される上部磁 極17 (図8参照) とを接続させるための開口部14K を覆わないようにする。ここで、記録ギャップ層14が 本発明における「ギャップ」または「ギャップ層」の一 具体例に対応する。

【0031】次に、記録ギャップ層14上に、高精度の 30 フォトリソグラフィ処理により、加熱時に流動性を示す 材料、例えばフォトレジストなどの有機絶縁材料を所定 のパターンとなるように形成する。次に、このフォトレ ジスト膜に対して、約200°C~250°Cの範囲内 における温度で加熱処理を施す。この加熱処理により、 図6および図16に示したように絶縁膜15が選択的に 形成される。この絶縁膜15は、主に、下部磁極13と 後工程において形成されるコイルパーツ9Cとの間を電 気的に絶縁するものである。加熱時にフォトレジストが 流動することにより、絶縁膜15の端縁近傍は丸みを帯 40 びた斜面をなす。絶縁膜15を形成する際には、例え ば、後工程において形成されるコイルパーツ9C(図7 および図17参照)の配設領域に対応するように位置合 わせをすると共に、図16に示したように、先工程にお いて形成した接続ホール11Hおよび開口部14Kを覆 わないようにする。

【0032】次に、図17に示したように、例えば電解 めっき法により、接続ホール11H中に例えば銅よりな るめっき膜を成長させることにより、薄膜コイル9の一 部を構成することとなる複数のコイルバーツ9Bを選択 50 の磁性体」または「他方の磁性層」の一具体例に対応す

的に形成する。このコイルパーツ9日は、図21に示し たように、例えば、接続ホール11Hの内部構造に対応 して円柱状の構造をなすように形成される。

【0033】次に、図7および図17に示したように、 例えばコイルパーツ9Aを形成した場合と同様のフレー ムめっき法により、例えば銅よりなる複数のコイルパー ツ9C (例えば9C1, 9C2, 9C3, 9C4, 9C 5, 9 C 6, 9 C 7) を約1. 5 μ m の 厚みで 選択的 に 形成する。より具体的には、例えば、コイルパーツ9C が矩形をなした帯状の平面形状を有するようにすると共 に、コイルパーツ9 Cの長手方向が長さ方向(図中のY 軸方向)に対してほぼ直交するようにする。コイルパー ツ9℃を形成する際には、コイルパーツ9℃1の一端と コイルパーツ9A1の一端とがコイルパーツ9Bを介し て接続されると共に、コイルパーツ9C2の他端とコイ ルパーツ9A1の他端とがコイルパーツ9Bを介して接 続されるようにし、一連のコイルパーツ群(9C1,9 B, 9A1, 9B, 9C2) により構成される接続単位 を形成する。そして、他のコイルパーツ群(9C3,9 B, 9A2, 9B, 9C4および9C5, 9B, 9A 3,9B,9C6) についても同様に接続単位を形成す る。各接続単位(コイルパーツ9A, 9B, 9C)は、 図21に示したように、下部磁極13(後端部13B) の周囲を巻回することとなる。以下では、特に、コイル パーツ9A, 9B, 9Cにより構成される接続単位を 「第1の巻回単位U1」と呼称するものとする(図22 参照)。

【0034】次に、図8および図18に示したように、 コイルパーツ9Cおよびその周辺領域を覆うように、例 えば絶縁膜15を形成した場合と同様の材料および形成 方法を用いて、例えばフォトレジストよりなる絶縁膜1 6を形成する。コイルパーツ9Cは、絶縁膜16により 埋設される。

【0035】次に、図8および図18に示したように、 後工程においてエアベアリング面20となる側から開口 部14Kに至る領域上に、例えばフレームめっき法によ り、例えばパーマロイよりなる上部磁極17を約2.0 μm~3. 0 μmの厚みで選択的に形成する。上部磁極 17を形成する際には、例えば、図18に示したよう に、下部磁極13 (先端部13A,後端部13B) とほ ば同様の構造(先端部17A,後端部17B)を有し、 厚み方向(図中の2軸方向)において下部磁極13と対 向するようにする。下部磁極13と上部磁極17とは開 口部14Kにおいて磁気的に連結され、下部磁極13お よび上部磁極17により磁路が形成される。記録トラッ ク幅を規定する極微小な一定幅を有する先端部13Aと 先端部17Aとが記録ギャップ層14を介して対向する ことにより、磁極部分100が形成される(図8(B) 参照)。ここで、上部磁極17が本発明における「他方

る。

【0036】次に、図9および図19に示したように、上部磁極17上に、例えば絶縁膜15を形成した場合と同様の材料および形成方法を用いて、例えばフォトレジストよりなる絶縁膜18を選択的に形成する。この絶縁膜18は、上部磁極17と後工程において形成されるコイルパーツ9Eとの間を電気的に絶縁するものである。絶縁膜18を形成する際には、後工程において形成されるコイルパーツ9E(図10,図20参照)の配設領域に対応するように位置合わせする。ここで、絶縁膜11,12,15,16,18により構成される絶縁体が本発明における「絶縁体」または「絶縁層」の一具体例に対応する。

【0037】次に、図19に示したように、絶縁膜16,18および上部磁極17のうち、コイルパーツ9C1~9C6におけるコイルパーツ9Bが配設されていない側の端部近傍に対応する部分およびコイルパーツ9C7の両端近傍に対応する部分を選択的にエッチングして掘り下げることにより、例えば円形の開口形状を有する複数の接続ホール18Hを形成する。接続ホール18H20を形成する際には、コイルパーツ9Cが露出するまでエッチング処理を行うようにする。この接続ホール18Hは、主に、コイルパーツ9Cと後工程において形成されるコイルパーツ9D(図20,図21参照)とを接続させるためのものである。

【0038】次に、図20に示したように、例えば電解めっき法により、接続ホール18H中に例えば銅よりなるめっき膜を成長させることにより複数のコイルパーツ9Dを選択的に形成する。このコイルパーツ9Bは、例えば、図21に示したように、先工程において形成され30たコイルパーツ9Bと同様に、接続ホール18Hの内部構造に対応して円柱状の構造をなすように形成される。

【0039】次に、図10および図20に示したよう に、絶縁膜18上に、例えばフレームめっき法により、 例えば銅よりなる複数のコイルパーツ9 E (例えば9 E 1, 9 Ε 2, 9 Ε 3) を約1. 5 μ m の 厚みで 選択的 に 形成する。コイルパーツ9Eを形成する際には、コイル パーツ9 E 1 の一端とコイルパーツ9 C 2 の一端とがコ イルパーツ9Dを介して接続されると共に、コイルパー ツ9 E 1 の他端とコイルパーツ9 C 3 の他端とがコイル 40 パーツ9Dを介して接続されるようにし、一連のコイル パーツ群 (9 C 2, 9 D, 9 E 1, 9 D, 9 C 3) によ り構成される接続単位を形成する。そして、他のコイル パーツ群 (9C4, 9D, 9E2, 9D, 9C5および 9 C 6, 9 D, 9 E 3, 9 D, 9 C 7) についても同様 に接続単位を形成する。各接続単位(コイルパーツ9 C, 9D, 9E) は、図21に示したように、上部磁極 17 (後端部17B) の周囲を巻回することとなる。以 下では、特に、コイルパーツ9C, 9D, 9Eにより構 成される接続単位を「第2の巻回単位U2」と呼称する 50

ものとする(図22参照)。なお、薄膜コイル9を形成する際には、例えば、下部磁極13および上部磁極17のそれぞれの周辺領域における磁束の発生量および後述する磁束の発生タイミングを均等化するために、第1の巻回単位U1の数と第2の巻回単位U2の数とを一致させるようにするのが好ましい(図22参照)。

【0040】コイルパーツ9Eを形成することにより、一連のコイルパーツ(9A、9B,9C,9D,9E)の集合体として薄膜コイル9が形成される。コイルパーツ9Eを形成する際には、例えば、同時に、コイルパーツ9C1の他端部に形成されたコイルパーツ9DFと接続されるようにリード線9F1を形成すると共に、コイルパーツ9C7の一端部に形成されたコイルパーツ9DRと接続されるようにリード線9F2を形成する。リード線9F1、9F2の形成材料としては、例えば、薄膜コイル9と同様に銅などを用いるようにする。

【0041】次に、図11に示したように、全体を覆うように、絶縁材料、例えばアルミナなどの無機絶縁材料よりなるオーバーコート層19を約 $20\mu$ m $\sim$ 4 $0\mu$ m の厚みで形成する。

【0042】最後に、図12に示したように、機械加工や研磨工程により記録ヘッドおよび再生ヘッドのエアベアリング面20を形成して、薄膜磁気ヘッドが完成する。

【0043】<薄膜磁気ヘッドの構造>次に、図12、図21および図22を参照して、本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの構造について説明する。

【0044】図12に示したように、絶縁膜15の前端の位置は、記録ヘッドの性能を決定する因子の1つであるスロートハイト(TH)を決定する際の基準となる位置、すなわちスロートハイトゼロ位置(TH0位置)である。スロートハイト(TH)は、絶縁膜15の前端の位置(TH0位置)からエアベアリング面20までの長さとして規定される。

【0045】図21および図22に示したように、薄膜 コイル9は、上記したように、積層形成された一連のコ イルパーツ (9A, 9B, 9C, 9D, 9E) の集合体 として構成されている。この薄膜コイル9は、エアベア リング面20から第1の巻回単位U1および第2の巻回 単位U2を交互に連続して含み、下部磁極13 (後端部 13B) および上部磁極17 (後端部17B) に交互に 巻きつきながら延在する連続体をなしている。具体的に は、例えば、第1の巻回単位U1では、薄膜コイル9が 下部磁極13を中心として右回りに巻回し、第2の巻回 単位2では、薄膜コイル9が上部磁極17を中心として 左回りに巻回している。すなわち、エアベアリング面2 0側から見た薄膜コイル9の軌道は、「8」の字を描く ようになっている(図22参照)。以下の説明では、主 に、下部磁極13および上部磁極17の双方に均等に (バランスよく) コイルが巻きつく点に着目し、特に、

薄膜コイル9の構造を「バランス巻き構造」と呼称することとする。薄膜コイル9の両端部に接続されたリード線9F1、9F2は、共に図示しない外部回路に接続されており、この外部回路により薄膜コイル9を導通させることができるようになっている。

【0046】<薄膜磁気ヘッドの動作>次に、図12、図21および図22を参照して、本実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの動作について説明する。

【0047】この薄膜磁気ヘッドでは、情報の記録動作 時において、図示しない外部回路を通じてリード線9F 1から9F2に向かって薄膜コイル9に電流 Iが流れる と、これに応じて磁束」が発生する。このとき、第1の 巻回単位U1では、右回りに巻回するように電流Iが流 れることにより、下部磁極13内を後方に向かって伝播 する磁束 J の流れが生じ、一方、第2 の巻回単位 U 2 で は、左回りに巻回するように電流Iが流れることによ り、上部磁極17内を前方に向かって伝播する磁束 Jの 流れが生じる。これにより、薄膜コイル9により発生し た磁束は、磁路内を下部磁極13から上部磁極17 (先 端部17A) に向かって伝播し、最終的に先端部17A 20 のエアベアリング面20側の先端部分に到達する。先端 部17Aの先端部分に到達した磁束により、記録ギャッ プ層14近傍の外部に記録用の信号磁界が発生する。な お、リード線9F2から9F1に向かって逆方向に電流 Iを流すことにより、磁路内を上部磁極17から下部磁 極13に向かって磁束が伝播し、上記の場合と逆向きの 信号磁界が発生する。これらの信号磁界により、磁気記 録媒体を部分的に磁化して、情報を記録することができ る。

【0048】一方、情報の再生動作時においては、MR 30 膜5にセンス電流を流す。MR膜5の抵抗値は、磁気記録媒体からの再生信号磁界に応じて変化するので、その抵抗変化をセンス電流の変化によって検出することにより、磁気記録媒体に記録されている情報を読み出すことができる。

【0049】<本実施の形態の作用および効果>次に、図12および図23を参照して、本実施の形態の作用および効果について説明する。図23は、本実施の形態の薄膜磁気ヘッドに対する比較例としての薄膜磁気ヘッドの断面構成を表すものであり、図12に対応するもので40ある。図23では、例えば、薄膜コイル99が、上部磁極17(ヨーク部17B)の周囲を巻回するヘリカル構造を有する場合を示している。本実施の形態では、図12に示したように、薄膜コイル9が、第1の巻回単位U1および第2の巻回単位U2を交互に連続して含みながら下部磁極13および上部磁極17の延在方向に沿って延在するバランス巻き構造を有するようにしたので、以下のような理由により、薄膜磁気ヘッドの製造に要する時間を短縮すると共に製造歩留りを向上させることができる。50

【0050】すなわち、薄膜磁気ヘッドの小型化を実現するためには、コイルの巻線間を緊密にして薄膜コイルを小型化する必要がある。しかしながら、ヘリカル構造を有する薄膜コイル99を搭載した比較例としての薄膜磁気ヘッド(図23参照)を製造する場合には、コイルの占める領域(占有領域)がスパイラル構造を有する場合よりも小さいという点において利点が得られる一方、コイル巻線間を緊密にすると各巻線間距離D1が小さく

12

なるため、薄膜コイル99の形成に際して高い形成精度が要求される。このような場合には、薄膜コイル99の形成精度が十分でなかったり、または薄膜コイル99形成時において形成精度に微妙なずれが生じると、コイル巻線間の接触に起因して短絡等が生じ、薄膜磁気ヘッドの製造歩留りが低下する可能性がある。

【0051】ここで、薄膜コイル99を高精度に形成する手法としては、例えば、薄膜コイル99の形成領域における下地の表面を研磨処理を用いて平坦化する方法がある。これは、例えばフレームめっき法を用いて薄膜コイルを形成する際に、下地の表面が凹凸をなしていると、フレームパターンを形成するための露光工程において下地の表面から斜め方向や横方向に反射する反射光に起因してフレームパターンの形成精度が低下するため、下地の表面を研磨して平坦化することにより反射光による悪影響を抑制するものである。ところが、研磨処理を行うと製造工程数が増加するため、薄膜磁気ヘッドの製造に要する時間が長くなってしまう。すなわち、比較例の場合には、薄膜コイル99の小型化と製造歩留り等の向上とを両立させることは困難であった。

【0052】これに対して、本実施の形態では、図12 に示したように、コイルの小型化に応じてコイルパーツ 9 C間の距離D2 (ほぼD2=D1) は狭まるが、コイ ルパーツ9A間の距離D3およびコイルパーツ9E間の 距離D4 (ほぼD3=D4) は十分な距離が確保され る。このような場合には、コイルパーツ90の形成に関 しては高い形成精度が要求されるが、コイルパーツ9 A. 9 Eの形成に関してはコイルパーツ9 Cの形成に要 するほどの形成精度を必要としない。したがって、本実 施の形態では、上記した比較例の場合(薄膜コイル99 を形成する場合)よりも、薄膜コイル9のうち、高い形 成精度が要求される部分の割合が減少するため、短絡等 の不具合が生じる可能性が低下し、薄膜コイルの製造歩 留りが向上する。しかも、バランス巻き構造を有する薄 膜コイル9の占める領域(占有領域)は、ヘリカル構造 を有する薄膜コイル (例えば薄膜コイル99) の占有領 域よりは若干大きくなるが、スパイラル構造を有する薄 膜コイルに比べるとその占有領域は大幅に小さくなるた め、薄膜コイル9の小型化も実現することができる。

【0053】さらに、本実施の形態では、コイルパーツ 9A、9Eの形成に高い形成精度を要しないことに基づ き、これらの部位の形成工程において研磨処理を行う必

要がないため、薄膜コイル9の形成を容易化することにより製造工程数を削減し、薄膜磁気ヘッドの製造に要する時間を短縮することができる。すなわち、本実施の形態薄膜磁気ヘッドでは、従来の技術の項において例示した薄膜磁気ヘッド(特開平5-242429,実用新案第3033043号,特開平5-101337)とは異なり、コイルの小型化と製造歩留り等の向上とを適正に両立させることができる。

【0054】また、本実施の形態では、磁束の発生タイ ミングに起因するノイズ成分の発生の抑制に係る観点に 10 おいても利点を有する。図24は本実施の形態の薄膜磁 気ヘッドの構造、図25は本実施の形態の薄膜磁気ヘッ ドに対する他の比較例としての薄膜磁気ヘッドの構造を それぞれ模式的に示したものである。図25に示した薄 膜コイル109 (例えば巻き数6回) は、ヘリカル構造 を有するものであり、下部磁極13の周囲をその延在方 向に沿って巻回する巻回単位U3A, U3B, U3C と、上部磁極17の周囲をその延在方向に沿って巻回す る巻回単位U4A, U4B, U4Cとが連結された連続 体をなしている。この薄膜コイル109では、電流を流 20 した際の磁束の発生状態が不均等になる。すなわち、薄 膜コイル209に電流を流すと、磁束の発生領域は巻回 単位U3A, U3B, U3C, U4C, U4B, U4A の順に移行し、下部磁極13の領域(U3A, U3B, U3C) において磁束が発生したのち、上部磁極17の 領域(U4A, U4B, U4C)において磁束が発生す ることとなる。このような場合には、下部磁極13と上 部磁極17とで磁束の発生タイミングが大きく異なって しまうため、不均一な磁壁の移動が生じ、ポップコーン ノイズなどのライトアフターノイズが発生してしまう。 【0055】これに対して、本実施の形態(図24参 照) では、薄膜コイル109と同一の巻き数 (6回) を 有するとすると、磁束の発生領域は、U1A, U2A, U1B, U2B, U1C, U2Cの順に移行し、下部磁 極13と上部磁極17とを含めた磁極全体として磁束の 発生タイミングが均等化される。これにより、上記した 比較例の場合とは異なり、ポップコーンなどのライトア フターノイズの発生を抑制することができる。

【0056】また、本実施の形態では、薄膜コイル9がバランス巻き構造を有することにより、上記したノイズ 40成分の発生の抑制の他、記録特性の安定化という利点も有することとなる。図26は、本実施の形態の薄膜磁気へッドに対するさらに他の比較例としての薄膜磁気へッドの構造を模式的に示したものであり、薄膜コイル209が例えばスパイラル構造を有している。スパイラル構造を有する薄膜コイル209では、磁路構成部品(下部磁極13,上部磁極17)への磁束Jの収容効率、すなわち、薄膜コイル209により発生した磁束量J1に対する磁路構成部品に収容される磁束量J2の割合(J2/J1)が十分ではない。なぜなら、薄膜コイル20950

により発生した磁束Jのうち、下部磁極13および上部 磁極17よりも後方に発生した磁束Jが磁路構成部品に 収容されにくいからである。

【0057】これに対して、本実施の形態(図24参照)では、薄膜コイル9の全ての部分が下部磁極13および上部磁極17に近接して周囲を巻回しているため、薄膜コイル9により発生した磁束Jが磁路構成部品に十分に収容され、磁路構成部品への磁束Jの収容効率が向上する。これにより、上部磁極13の先端部13Aにおける磁束密度が増大し、安定した記録特性を確保することができる。

【0058】また、本実施の形態では、薄膜磁気ヘッド の高周波応答特性の観点においても利点を有する。すな わち、一般に、薄膜磁気ヘッドの高周波応答特性は、薄 膜コイルのコイルインダクタンスが小さくなるほど向上 する。薄膜コイルのコイルインダクタンスは、例えば、 薄膜コイルのうちのリング状をなす部分の半径(コイル 半径) が小さくなるにつれて減少することが知られてい る。スパイラル構造を有する薄膜コイル209 (図26 参照)では、コイルの巻き数の増加に応じてコイル半径 が増大するため、コイルインダクタンスが大きくなり、 高周波応答特性が劣化してしまう。これに対して、本実 施の形態の薄膜コイル9 (図24参照) では、薄膜コイ ル209の場合よりもコイル半径が小さくなり、コイル の巻き数を増加させた場合においてもコイル半径が維持 されるため、コイルインダクタンスを小さくし、高周波 応答特性を向上させることができる。

【0059】このことは、図27に示した薄膜磁気ヘッドの励磁磁界特性に関する実験結果から明らかである。図27は、励磁磁界Lの立ち上がり特性に関する実験結果である。図中の「横軸」は時間T,「縦軸」は励磁磁界の強さしをそれぞれ表し、「A」はバランス巻き構造を有する薄膜コイル9を搭載した本実施の形態の薄膜磁気ヘッド(図24参照),「B」はスパイラル構造を有する薄膜コイルを搭載した比較例としての薄膜磁気ヘッド(図26参照)の特性をそれぞれ表している。なお、「A」および「B」の薄膜磁気ヘッドにおける磁束の発生量は同一である。図27に示したように、本実施の形態の薄膜磁気ヘッド(A)における励磁磁界Lの立ち上がり勾配の方が、比較例としての薄膜磁気ヘッド(B)における励磁磁界Lの立ち上がり勾配よりも急峻であり、より短時間で安定する。

【0060】なお、本実施の形態では、5種類のコイルパーツ (9A~9E) の集合体として薄膜コイル9を構成するようにしたが、必ずしもこれに限られるものではなく、薄膜コイル9を構成するコイルパーツの種類の数は自由に変更可能である。具体的には、例えば、図28に示したように、コイルパーツ9Bおよび9Cを「9Gと」して一体形成すると共に、コイルパーツ9Dおよび9Eを「9H」として一体形成し、3種類のコールパー

15

ツ(9A, 9G, 9H)により薄膜コイル9が構成されるようにしてもよい。コイルパーツ数を少なくすることにより、薄膜コイル9の形成に要する製造工程数が削減されるため、薄膜磁気ヘッドの製造に要する時間を短縮することができる。なお、図28に示した薄膜磁気ヘッドにおける上記以外の構造は、図21の場合と同様である。

【0061】また、本実施の形態では、図21および図22に示したように、第1の巻回単位U1において薄膜コイル9が下部磁極13を中心として右回りに巻回し、第2の巻回単位U2において薄膜コイル9が上部磁極17を中心として左回りに巻回するようにしたが、必ずしもこれに限られるものではなく、第1の巻回単位U1および第2の巻回単位U2における薄膜コイル9の巻回方向を逆にするようにしてもよい。このような場合においても、上記実施の形態の場合と同様の効果を得ることができる。

【0062】また、本実施の形態では、薄膜コイル9が第1の巻回単位U1において下部磁極13の周囲を巻回し、第2の巻回単位U2において上部磁極17の周囲を20巻回するようにしたが、必ずしもこれに限られるものではなく、第1の巻回単位U1において上部磁極17の周囲を巻回し、第2の巻回単位U2において下部磁極13の周囲を巻回するようにしてもよい。

【0063】また、本実施の形態では、第1の巻回単位U1において薄膜コイル9が下部磁極13の周囲を1回巻回し、第2の巻回単位U2において薄膜コイル9が上部磁極17の周囲を1回巻回するようにしたが、各巻回単位(U1,U2)における薄膜コイル9の巻回数は自由に変更可能である。具体的には、例えば、第1の巻回 30単位U1および第2の巻回単位U2における巻回数を複数回としてもよいし、第1の巻回単位U1と第2の巻回単位U2とで巻回数が異なるようにしてもよい。ただし、薄膜コイル9の巻回数を変更する場合には、上記したように、下部磁極13周辺における磁束の発生量と上部磁極17周辺における磁束の発生量とを均等にすべく、第1の巻回単位U1における総巻回数と第2の巻回単位U2における総巻回数とを同一にするのが好ましい。

【0064】以上、実施の形態を挙げて本発明を説明し 40 たが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、種々変形することができる。例えば、上記実施の形態では、本発明のコイル構造(バランス巻き構造)を薄膜磁気ヘッドに搭載される薄膜コイルに適用した場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、薄膜磁気ヘッドの他、これと同様の構造(対向する2つの磁性体と磁束発生用のコイル)および動作機構(記録、再生)を有する他の磁気ヘッド(例えばビデオヘッド等)にも適用可能である。このような場合においても、上記実施の形態の場合と同様の効果を得ることが 50

できる。

【0065】また、上記実施の形態では、薄膜コイル9がバランス巻き構造のみを有する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、薄膜コイル9が、バランス巻き構造の他、スパイラル構造またはヘリカル構造を含むようにしてもよい。もちろん、薄膜コイル9がバランス巻き構造、スパイラル構造、ヘリカル構造の全てを含むようにしてもよい。

【0066】また、上記実施の形態における下部磁極13および上部磁極17を含む一連の構成要素の平面形状は必ずしも図15や図18に示したものに限られるものではなく、各構成要素の機能を確保することが可能な限りにおいて、一連の構成要素の平面形状は自由に変更可能である。

【0067】また、薄膜磁気ヘッドを構成する一連の構成要素の形成に係る形成方法および形成材料等は、必ずしも上記実施の形態において説明したものに限らず、各構成要素の構造的特徴および材質的特徴等を再現することが可能な限り、一連の構成要素の形成方法や形成材料等は自由に変形可能である。

【0068】また、例えば、上記実施の形態では、複合型薄膜磁気ヘッドについて説明したが、本発明は、書き込み用の誘導型磁気変換素子を有する記録専用の薄膜磁気へッドや記録・再生兼用の誘導型磁気変換素子を有する薄膜磁気ヘッドにも適用することができる。また、本発明は、書き込み用の素子と読み出し用の素子の積層順序を逆転させた構造の薄膜磁気ヘッドにも適用することができる。

[0069]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1または請求項2に記載の磁気ヘッドによれば、コイルが、第1の巻回単位と第2の巻回単位とを交互に連結してなる連続体をなすようにしたので、コイルのうち、高い形成精度を要する部分の割合が減少する。したがって、コイルを小型化しつつ、磁気ヘッドの製造に要する時間を短縮することができると共に製造歩留りを向上させることができる。

【0070】特に、請求項2記載の磁気ヘッドまたは請求項3記載の薄膜磁気ヘッドの製造方法によれば、薄膜コイルが、第1の巻回単位と第2の巻回単位とを交互に連結してなる連続体をなすようにしたので、薄膜コイルのうち、高い形成精度を要する部分の割合が減少する。したがって、薄膜コイルを小型化しつつ、薄膜磁気ヘッドの製造に要する時間を短縮することができると共に製造歩留りを向上させることができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係る薄膜磁気ヘッドの 製造方法における一工程を説明するための断面図であ る。

【図2】図1に続く工程を説明するための断面図であ

る。

【図3】図2に続く工程を説明するための断面図であ る。

【図4】図3に続く工程を説明するための断面図である。

【図5】図4に続く工程を説明するための断面図である。

【図6】図5に続く工程を説明するための断面図である。

【図7】図6に続く工程を説明するための断面図である。

【図8】図7に続く工程を説明するための断面図である。

【図9】図8に続く工程を説明するための断面図である。

【図10】図9に続く工程を説明するための断面図である。

【図11】図10に続く工程を説明するための断面図である。

【図12】図11に続く工程を説明するための断面図で 20 ある。

【図13】図2に示した状態に対応する平面図である。

【図14】図4に示した状態に対応する平面図である。

【図15】図5に示した状態に対応する平面図である。

【図16】図6に示した状態に対応する平面図である。

【図17】図7に示した状態に対応する平面図である。

【図18】図8に示した状態に対応する平面図である。

【図19】図9に示した状態に対応する平面図である。

【図20】図10に示した状態に対応する平面図であ

【図21】薄膜コイル、下部磁極および上部磁極の完成 状態を表す斜視図である。 【図22】薄膜コイルの構造を簡略化して表す図である。

【図23】本実施の形態の薄膜磁気ヘッドに対する比較 例としての薄膜磁気ヘッドの構造を表す断面図である。

【図24】本実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を模式的に表す図である。

【図25】本実施の形態の薄膜磁気ヘッドに対する他の 比較例としての薄膜磁気ヘッドの構造を模式的に表す図 である。

10 【図26】本実施の形態の薄膜磁気ヘッドに対するさらに他の比較例としての薄膜磁気ヘッドの構造を模式的に表す図である。

【図27】励磁磁界特性に関する実験結果を表す図である。

【図28】本実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造に係る 変形例を表す斜視図である。

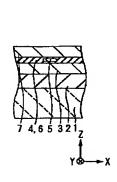
#### 【符号の説明】

1…基板、2,11…絶縁層、3…下部シールド層、4,6…シールドギャップ膜、5…MR膜、7,10…上部シールド層、8,12,15,16,18…絶縁膜、9,99,109,209…薄膜コイル、9A(9A1,9A2,9A3),9B,9C(9C1,9C2,9C3,9C4,9C5,9C6,9C7),9D,9E(9E1,9E2,9E3),9G,9H…コイルパーツ、9F1,9F2…リード線、11H,18H…接続ホール、11P…前駆絶縁層、13…下部磁極、13A,17A…先端部、13B,17B…後端部、14…記録ギャップ層、19…オーバーコート層、20…エアベアリング面、100…磁極部分、I…電流、J…磁束、TH…スロートハイト、U1(U1A,U1B,U1C)…第1の巻回単位、U2(U2A,U2B,U2C)…第2の巻回単位。

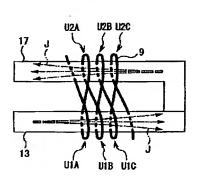
【図1】

Z 5 4.6 3 2 1

**W** 

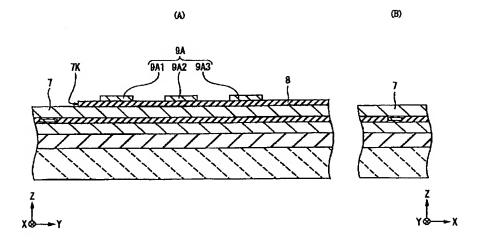


**(B)** 

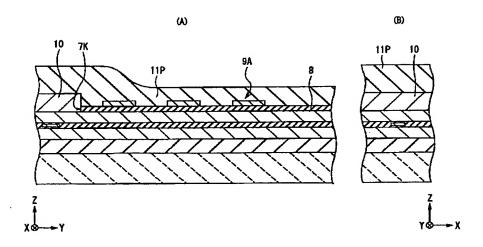


【図24】

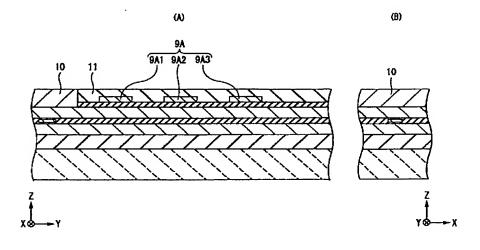
【図2】



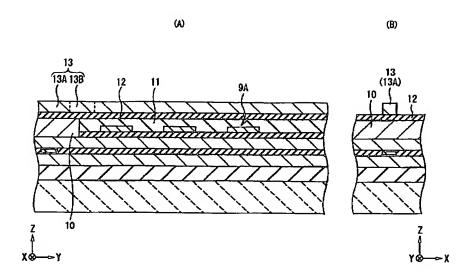
【図3】



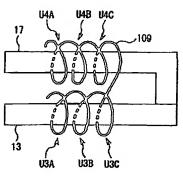
[図4]



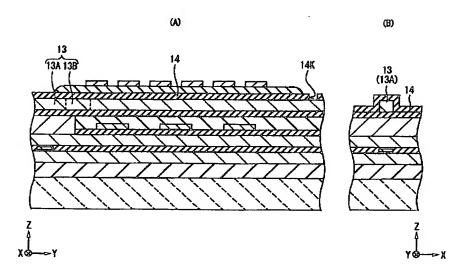
【図5】



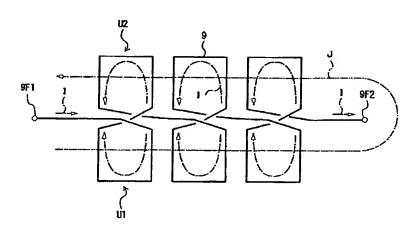
# 【図25】



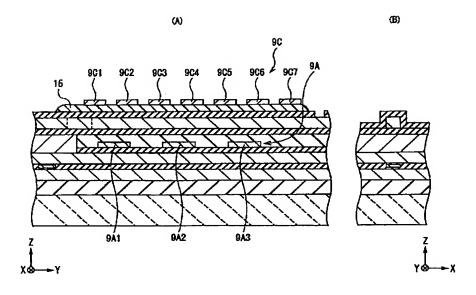
【図6】



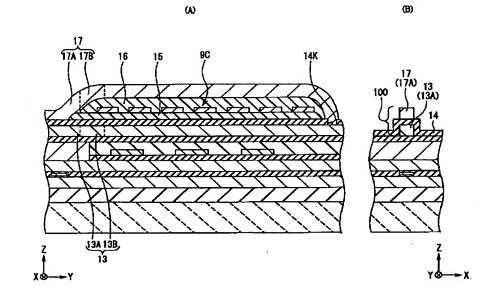
【図22】



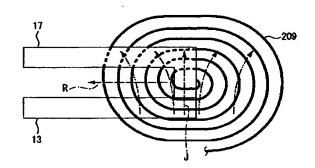
【図7】



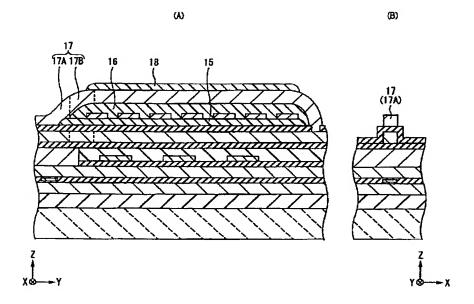
【図8】



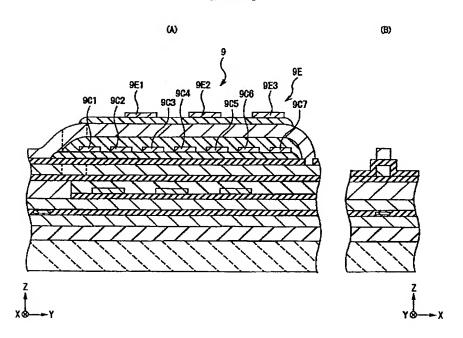
【図26】



【図9】

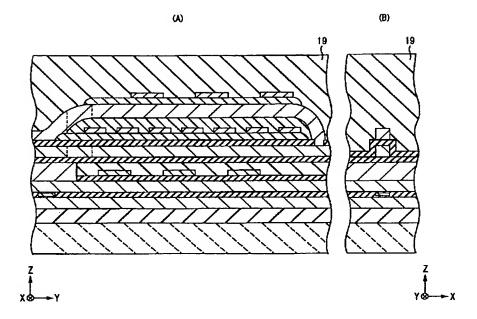


【図10】

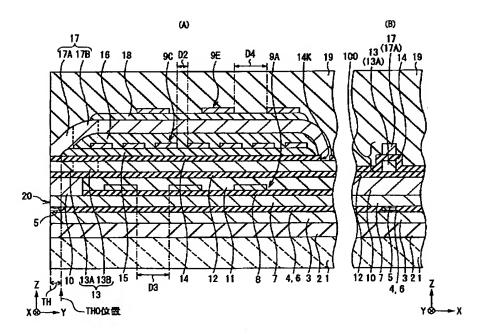


.

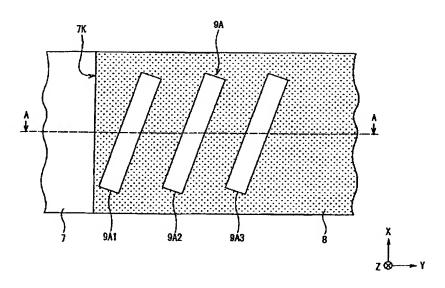
[図11]



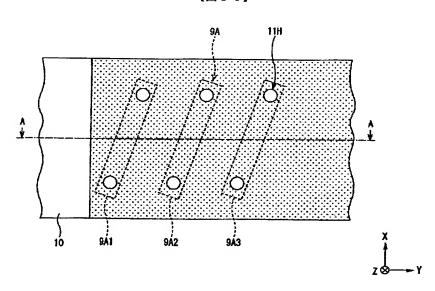
【図12】



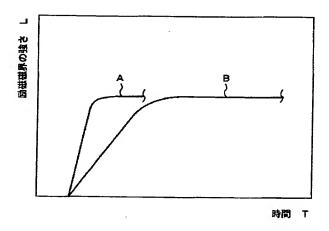
【図13】



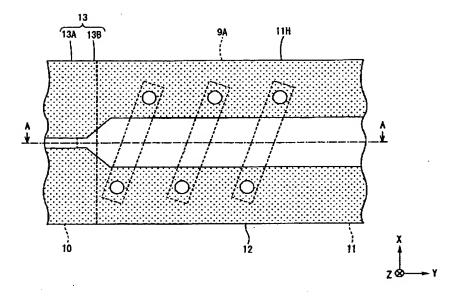
【図14】



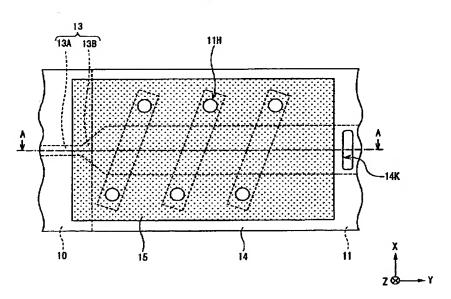
【図27】



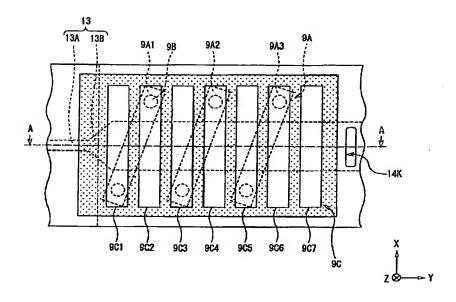
【図15】



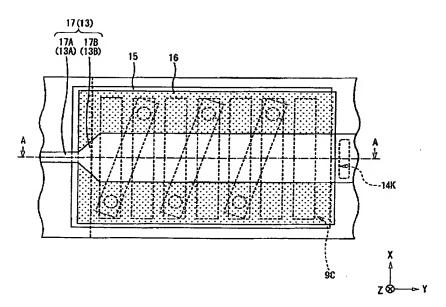
[図16]



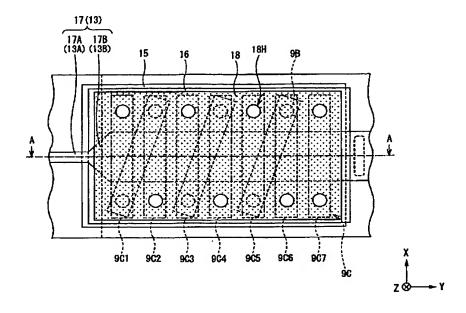
【図17】



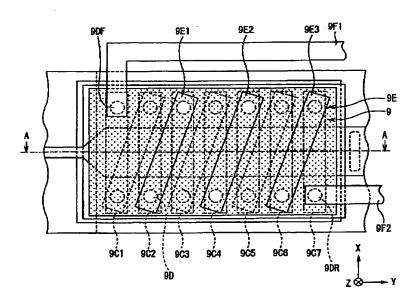
【図18】



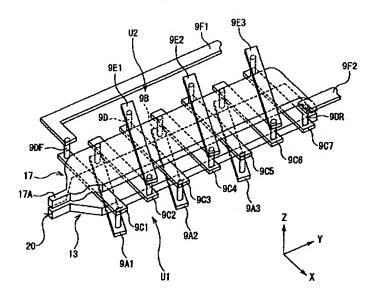
[図19]



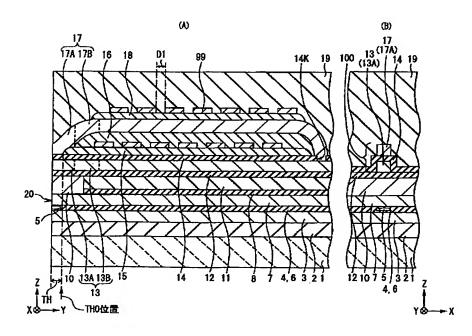
[図20]



[図21]



【図23】



[図28]

